Search Notes				

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/645,414	BECKERS ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Tai T. Nouven	2632	

	SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
340	500	6/3/2005	TN		
340	539.1	6/3/2005	TN		
340	506	6/3/2005	TN		
340	511	6/3/2005	TN		
340	528	6/3/2005	TN		
-	•				

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
<u> </u>	l		

	CH NOTES ARCH STRATEGY	()
	DATE	EXMR
EAST SEARCH	6/3/2005	TN
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		